End of Result Set

Generate Collection

L3: Entry 1 of 1

File: JPAB

Mar 25, 1986

PUB-NO: JP361058153A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61058153 A

TITLE: AUTOMATIC MASS SPECTROSCOPE UNIT

PUBN-DATE: March 25, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YANO, MASAYOSHI

US-CL-CURRENT: 250/288

INT-CL (IPC): $H\overline{01J}$ $\overline{49/04}$; G01N 27/62

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable long time fully unattended continuous measurements by mounting two or more probes on which a sample is loaded on a disk that is rotating, sequentially moving it to an ionization box, and automatically controlling the operation that performs mass spectrometric analysis.

CONSTITUTION: Two or more probes 2 on which a pipet 1 is mounted in a standby vacuum chamber 4 that is connected to an ion source housing 6 including an ionization box 7 and a heater 8 through a valve 5 is mounted concentrically on a disk 12 that can be rotated by a motor 14 and the probes 2 that are made coaxial with the sample induction port 1A of the ionization box 7 are moved by the motor 16, rotary screw 17, and feed nut 18 and a mechanism that locates the pipet 1 in the vicinity of the heater 8 is housed. Then, a computer 24 controls the operation in which the probes 2 are sequentially made to approach to the ionization box 7 and mass spectrometric analysis is made. As a result, automatically continuous measurements are enabled and efficiency can be improved.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭61-58153

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

③公開 昭和61年(1986)3月25日

H 01 J 49/04 // G 01 N 27/62 6680-5C F-7363-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

斜発明の名称

自動質量分析装置

②特 願 昭59-178343

匈出 願 昭59(1984)8月29日

⑫発 明 者

矢野 正義

勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人

弁理士 高橋 明夫

外2名

明 綑 帮

発明の名称 自動質量分析装置

特許請求の範囲

1. イオン化箔近傍に試料を導入し、該試料を加熱気化する手段からなる直接試料導入装置を有する自動質量分析装置において、前記試料を整務保持する複数個のブローブと、これらのブロースを同心状に軸方向に移動可能に保持するデイスクをしている予備真空室と、これらのブローブを記に配ける予備真空室と、これらのブローブを記に記げる予備直行へ取りたる手段とを通りである手段というのを送する。 ばれる手段というの処理手段とを連動して別様手段を別定データの処理手段とを連動して別額量分析装置。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明は自動投业分析装置に係り、時に直接試 科導入装置の自動化により全自動連続調定が可能 な自動質量分析装置に関する。

[発明の背景]

近年質量分析装置においては、そのほう大な量 の情報を処理するためのデータ処理装置は必須の ものとなつている。従がつて質量分析装置自体の 自動制御の必要性も高まつているが、従来このた めの制御は比較的少ない部分にしか行われていた かつた。従来の質量分析装置の直接試料導入装置 には、第3図に示す装置が奥公昭59-2521 号公報によつて提案されている。該図において、 1個のピペット1が1本のブロープ2に装置され ており、このブロープ2は排気系3で排気された 予備真空室4内に舳方向移動可能に装尞されてい る。この予備真空室4はパルプ5を介してイオン 原ハウジング6に固設され、このイオン顔ハウジ ンク6内にイオン化箱7およびヒータ8が設けら れ、このイオン化箱1の試料導入口とヒータ8と は前記プロープ2と同心状に配設されている。と のように構成された本英鼠においては、ブロープ 2をイオン化箱1に向つて追ませ、ピペント1が 1 Aの位似に来たときにヒータ8によつて加熱し、

特別的61-58153(2)

試料を気化してイオン化箱 7 に導入してイオン化 し、とのイオン硫 9 をレンズスリット 1 0 および アーススリット 1 1 を通して質量分析部に導入する。

上記のように構成された従来例においては、ブロープ2は1個でありこのプロープ2に萎着されたピペット1即ち試料数もまた1個しかなく、またブロープの挿入、引抜は全く手動であつた。前記公知例においてはブロープ2へのピペット1の供給は自動化しているが、砌定操作そのものは手動であつた。従がつてデータ処理を含む全自動連続爾定は不可能であつた。

〔発明の目的〕

本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、連続無人側定の可能な自動質量分析装置を提供するにある。

〔発明の概要〕

1

本発明は質量分析用の試料を1箇十つ装滑する 複数個のブローブをディスクの周辺近くに同心状 に、しかも軸方向移動可能に設け、このディスク

回転軸13を介して、排気系3により1 0-1 torr オーダに排気された予備真空室4内に回転自在に 支承されている。この予備真空室 4 はパルプ 5 を 介してイオン顔ハウジング6亿連結されており、 このイオン顔ハウジング6内にはイオン化箱1と ヒータ8とが設けられでいる。このイオン化箱7 の試料導入口とヒータ8とは前記プロープ2の9 ちの1本と同心となるように配設されている。こ れらのプロープ2の前記ピペット1が装着される 一端と反対側の一端には猕2aが形成されており、 前記予備真空室4に設けられた中空円盤状の案内 板15に摺動自在に嵌合しており、プロープ2が 前配ヒータ8と同心となる位置における案内板 15には、このブローブ2が案内板15より離脱 可能とする切欠即15aが形成されている。この 位似において放プロープ2は回転手段16によつ て回転するネジ17と送りナット18の啮合によ つて左右方向に移動されるようになつており、ピ ペット1とブロープ2がそれぞれ1A,2Aの位 置に移動される。この位置においてピペット1の

を回転して前記複数個のブローブのうちの1個を イオン化箱に対向する位置にし、このブローブを 移送手段を介して設イオン化箱に近接させ、加熱 気化してイオン化箱内でイオン化させて質量分析 部へ導入する構成とし、しかもこれらの各工程を 1サイクル毎に連動して制御装置によつて制御す ることにより、質量分析を完全に無人化自動化し たものである。

〔発明の実施例〕

以下本発明に係る自動質量分析装置の一実施例 を図面を参照して説明する。

第1図に本発明の一実施例を示す。該図において第3図に示す部分と同一または同等の部分は同一符号にて示す。複数個のピペット1は同数のプロープ2にそれぞれ1個ずつ装着される。これらのブロープ2はデイスク12に同心状にかつこのデイスク12に対して直角に軸方向に移動可能に装着されており、このデイスク12に固むされた回転軸13を介して回転手段、たとえばパルスモータ14により回転される。このディスク12は

外周をとりまくようにヒータ8が設けられている。 この位置で加熱気化された試料分子流19はイオ ン化電子流20によつてイオン化され、レンズス リット10とアーススリット11を通過してイオ ン流9となり、質量分析部21に導入されるよう になつている。この質量分析部21は増巾器22、 インターフェース23を介してコンピュータ24 に接続されている。同様に前記ヒータ8、前記予 備真空量4に設けた真空計25、前記回転手段 16,14がそれぞれインターフェース26, 27,28,29を介して前記コンピュータ24 に接続されている。

上記のように構成された本実施例につき以下にその動作を説明する。真空計25により予備真空
至4の真空駅がチェックされると、イオン化箱7 に対向しているプローブ2がイオン化箱7 に向つ
て進み1 A, 1 Bの位置で停止する。この位置は
回転手段16の回転数によつて検知され、コンピュータ24によつてヒータ8の加熱が開始され、
試料が気化されて試料分子流19となつてイオン

特別収61-58153(3)

化箱1に導入され、このイオン化箱1内でイオン 化電子硫20によつてイオン化され、レンズスリ ット10とアーススリット11を通過してイオン 流9となつて質量分析部21.亿入る。この質量分 析部21において質量分析された信号が増巾器 2 2 およびインターフエース 2 3 を介してコンピ ユータ24に入力し、収集記録される。この状態 で試料に応じて予め設定された分析時間が経過す ると、コンピュータ24のデータ収集は停止し、 ヒータ8の加熱も停止して冷却に向う。一定時間 後プロープ2は回転手段16の回転により2Aの 位置から原位置2まで戻り、さらに回転手段14、 従つてディスク12が所定量(たとえばブロープ が8個付の場合は45°)回転して次のブロープ 2がイオン化箱7亿対向する位置にくる。なお各 ピペットへの試料充壌は交換窓30から前もつて 行なつておく。以上が一試料に対する砌定サイク ルとたる。

第2図にこのサイクルのタイミンク図を示す。 回転手段14,16の作動を中心とするオートサ

した条件通りに砌定が進行するので、 貴重な 徴量 試料を浪費することがない。 さらにまた、 一試料 毎の交換を必要としないので空気の導入がなく、 空気中の水などによるパックランドの変化、 排気 操作による真空ポンプ油の逆流付着などがなく、 一定状態下での砌定継続が可能となるので、 分析 結果の質的向上ができる。

〔発明の効果〕

図面の原単左説明

上述のとおり本発明によれば、回転する元イスクに複数本のプロープを装滑し、順次自動的にイオン化箱に移動して試料を加熱して質量分析をし、しかも各動作をコンピュータによりシークエンス制御したものであるから、長時間の完全無人連続測定が可能となり、能率の向上や人手の削減ができるようになつたので、その効果は大である。

第1図は本発明に係る自動質量分析装置の一実施例を示すシステムプロック図、第2図は本発明の一実施例における全システムのシーケンスを示す動作タイミング図、第3図は従来の質量分析装

ンプラにおいては、真空度チェック 3 1 完了後回 転手段 1 6 の回転が開始し試料 3 2 が なされる。 この直後 ヒータ制御系の昇温開始 3 5 とデータ処理接假によるデータ収集開始 4 0 が同時になされる。設定された昇温速度によりヒータ 3 が加熱され設定温度に達すると昇温停止 3 6 となり、続いて一定時間の保持があり、この一定時間経済なり、使オートサンプラにおけるブロープ引抜 3 3 と、ヒータ 合却開始 3 7、データ 収集終了 4 1 が同時になされる。 合却終了 3 8 後回転手段 1 4 により 次のサンブル送り(図示せず)がなされ、各系が次のサイクル 3 4 、3 9 、4 2 に入る。

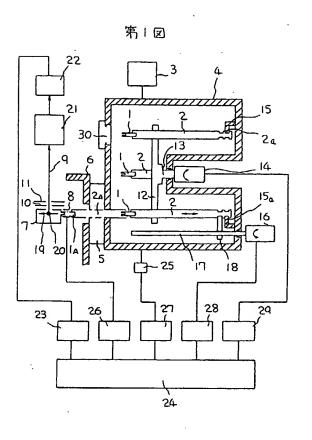
上述のように本実施例によれば、試料導入一加熱一分析ーデータ収集ー冷却一試料引抜からなる 1サイクルの測定時間が1試料につき1~2時間を要する場合に、1つのデイスクに8試料を装置したものとすれば全試料を測定するには8~16時間を要することになるが、この間全く無人で測定できるので、夜間測定が可能となり人手削減と能率向上などに大きい効果がある。また予め設定

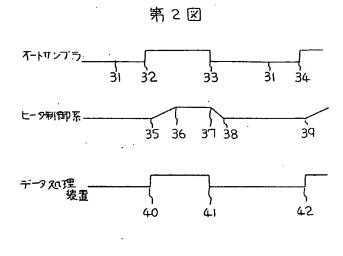
置の一例を示す排成図である。

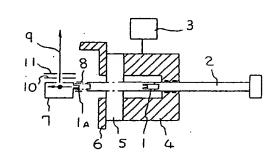
1 …ピペット、 2 …プロープ、 4 …予備真空室、 7 …イオン化箱、 8 …ヒー 8、 1 2 …デイスク、 1 4, 16 …回転手段、 2 1 …質量分析部、 2 4 …コンピュー 8。

代理人 弁理士 高橋明夫

特開昭G1- 58153(4)







第3図